

特性 56位 OM 56位 20M

- ◆ 1024位EEPROM存储器,分成四个页面,每页256位
- ◆ 独立的存储页面,可以被永久写保护或置于EPROM 仿真模式("改写为0")
- ◆ 切换点滞回与滤波可以优化噪声指标
- ♦ IEC 1000-4-2 4级ESD保护(±8kV接触放电、 ±15kV气隙放电模式,典型值)
- ◆ -40°C至+85°C温度范围内,可在2.8V至5.25V工作
  电压下进行读、写操作
- ◆ 按照1-Wire协议,以15.4kbps或125kbps速率通过 一条数字信号线与主机通信

<u>i</u>Button共性

- ◆ 唯一的、由工厂光刻的64位注册码,没有任何两个器件的注册码是相同的,保证了器件的无差错选择以及绝对可溯性
- ◆ 内置的多节点控制器实现1-Wire网络
- ◆ 基于芯片的数据载体存储数字标识和信息,采用坚固的不锈钢封装
- ♦ 附着到目标物体上后仍可存取数据
- ◆ 纽扣外形使其可以自动对准杯状探头
- ◆ 安装时可以很容易地用自粘胶粘贴背面、固定其翻边, 或嵌装其环箍
- ◆ 读取器首次上电时进行在线检测应答

#### 定购信息

PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE
DS1972-F5+	-40°C to +85°C	F5 <u>i</u> Button
DS1972-F3+	-40°C to +85°C	F3 <u>i</u> Button

+表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装。



应用

概述

门禁控制/停车计费表 工作流程跟踪 工具管理 库存控制

牛仔红刑

保持/监测数据存储

附件示例

PART	ACCESSORY
DS9096P	Self-Stick Adhesive Pad
DS9101	Multipurpose Clip
DS9093RA	Mounting Lock Ring
DS9093A	Snap-In Fob
DS9092	iButton Probe

#### 引脚配置



1-Wire和iButton是Maxim Integrated Products, Inc.的注册商标。

#### 

\_\_ Maxim Integrated Products 1

本文是英文数据资料的译文,文中可能存在翻译上的不准确或错误。如需进一步确认,请在您的设计中参考英文资料。 有关价格、供货及订购信息,请联络Maxim亚洲销售中心: 10800 852 1249 (北中国区), 10800 152 1249 (南中国区), 或访问Maxim的中文网站: china.maxim-ic.com。

#### **ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS**

DS1972

#### IO Voltage Range to GND .....-0.5V to +6V IO Sink Current ......20mA Operating Temperature Range .....-40°C to +85°C

Junction Temperature	+150°C
Storage Temperature Range	55°C to +125°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

#### **ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

 $(T_A = -40^{\circ}C \text{ to } +85^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted.})$  (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	ТҮР	MAX	UNITS	
IO PIN: GENERAL DATA			•				
1-Wire Pullup Voltage	VPUP	(Note 2)	2.8		5.25	V	
1-Wire Pullup Resistance	Rpup	(Notes 2, 3)	0.3		2.2	kΩ	
Input Capacitance	CIO	(Notes 4, 5)			1000	рF	
Input Load Current	١L	IO pin at V <sub>PUP</sub>	0.05		6.7	μA	
High-to-Low Switching Threshold	V <sub>TL</sub>	(Notes 5, 6, 7)	0.5		V <sub>PUP</sub> - 1.8	V	
Input Low Voltage	VIL	(Notes 2, 8)			0.5	V	
Low-to-High Switching Threshold	V <sub>TH</sub>	(Notes 5, 6, 9)	1.0		V <sub>PUP</sub> - 1.0	V	
Switching Hysteresis	V <sub>HY</sub>	(Notes 5, 6, 10)	0.21		1.70	V	
Output Low Voltage	Vol	At 4mA (Note 11)			0.4	V	
	+====	Standard speed, $R_{PUP} = 2.2 k\Omega$	5				
Recovery Time		Overdrive speed, $R_{PUP} = 2.2k\Omega$ 2					
(Notes 2, 12)	INEC	Overdrive speed, directly prior to reset pulse; $R_{PUP} = 2.2k\Omega$	5		μs		
Rising-Edge Hold-Off Time	treh	Standard speed	0.5		5.0	110	
(Notes 5, 13)		Overdrive speed	Not applicable (0)		e (0)	μs	
Time Slot Duration	tou or	Standard speed	65			110	
(Notes 2, 14)	ISLOT	Overdrive speed	8	8		μs	
IO PIN: 1-Wire RESET, PRESEN	CE-DETECT	CYCLE					
Reset Low Time (Note 2)	t	Standard speed	480		640		
	RSIL	Overdrive speed	48		80	η μs	
Presence-Detect High Time	topu	Standard speed	15		60	110	
	IPDH	Overdrive speed	2		6	μs	
Presence-Detect Low Time	topi	Standard speed	60		240		
		Overdrive speed	8		24	μυ	
Presence-Detect Sample Time	tMCD	Standard speed	60		75	115	
(Notes 2, 15)	I IMSP	Overdrive speed	6		10		

#### **ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)**

 $(T_A = -40^{\circ}C \text{ to } +85^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted.})$  (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	ТҮР	MAX	UNITS		
IO PIN: 1-Wire WRITE								
		Standard speed	60		120			
Write-Zero Low Time	twoL	Overdrive speed, V <sub>PUP</sub> > 4.5V	5		15.5	μs		
		Overdrive speed	6		15.5			
Write-One Low Time		Standard speed	1		15			
(Notes 2, 17)	IVV1L	Overdrive speed	1		2	μs		
IO PIN: 1-Wire READ								
Read Low Time	t <sub>RL</sub>	Standard speed	5		15 - δ	5-δ 2-δ μs		
(Notes 2, 18)		Overdrive speed	1		2-δ			
Read Sample Time	tuop	Standard speed	t <sub>RL</sub> + δ		15	– µs		
(Notes 2, 18)	IMSR	Overdrive speed	t <sub>RL</sub> + δ		2			
EEPROM								
Programming Current	IPROG	(Notes 5, 19)			0.8	mA		
Programming Time	<b>t</b> PROG	(Note 20)			10	ms		
Write/Erase Cycles (Endurance)		At +25°C	200k					
(Notes 21, 22)	INCY	At +85°C (worst case)	50k					
Data Retention (Notes 23, 24, 25)	tDR	At +85°C (worst case)	40			Years		

**Note 1:** Specifications at  $T_A = -40^{\circ}C$  are guaranteed by design only and not production tested.

Note 2: System requirement.

**Note 3:** Maximum allowable pullup resistance is a function of the number of 1-Wire devices in the system and 1-Wire recovery times. The specified value here applies to systems with only one device and with the minimum 1-Wire recovery times. For more heavily loaded systems, an active pullup such as that found in the DS2482-x00, DS2480B, or DS2490 may be required.

**Note 4:** Maximum value represents the internal parasite capacitance when  $V_{PUP}$  is first applied. If a 2.2k $\Omega$  resistor is used to pull up the data line, 2.5µs after  $V_{PUP}$  has been applied, the parasite capacitance does not affect normal communications.

**Note 5:** Guaranteed by design, characterization, and/or simulation only. Not production tested.

**Note 6:** V<sub>TL</sub>, V<sub>TH</sub>, and V<sub>HY</sub> are a function of the internal supply voltage, which is a function of V<sub>PUP</sub>, R<sub>PUP</sub>, 1-Wire timing, and capacitive loading on IO. Lower V<sub>PUP</sub>, higher R<sub>PUP</sub>, shorter t<sub>REC</sub>, and heavier capacitive loading all lead to lower values of V<sub>TL</sub>, V<sub>TH</sub>, and V<sub>HY</sub>.

**Note 7:** Voltage below which, during a falling edge on IO, a logic 0 is detected.

Note 8: The voltage on IO must be less than or equal to VILMAX at all times the master is driving IO to a logic 0 level.

Note 9: Voltage above which, during a rising edge on IO, a logic 1 is detected.

Note 10: After V<sub>TH</sub> is crossed during a rising edge on IO, the voltage on IO must drop by at least V<sub>HY</sub> to be detected as logic 0.

- Note 11: The I-V characteristic is linear for voltages less than 1V.
- **Note 12:** Applies to a single device attached to a 1-Wire line.
- Note 13: The earliest recognition of a negative edge is possible at  $t_{REH}$  after  $V_{TH}$  has been reached on the preceding rising edge.

**Note 14:** Defines maximum possible bit rate. Equal to t<sub>WOLMIN</sub> + t<sub>RECMIN</sub>.

**Note 15:** Interval after t<sub>RSTL</sub> during which a bus master is guaranteed to sample a logic 0 on IO if there is a DS1972 present. Minimum limit is t<sub>PDHMAX</sub>; maximum limit is t<sub>PDHMIN</sub> + t<sub>PDLMIN</sub>.

Note 16: Numbers in **bold** are **not** in compliance with legacy 1-Wire product standards. See the *Comparison Table*.

**Note 17:**  $\varepsilon$  in Figure 11 represents the time required for the pullup circuitry to pull the voltage on IO up from V<sub>IL</sub> to V<sub>TH</sub>. The actual maximum duration for the master to pull the line low is t<sub>W1LMAX</sub> + t<sub>F</sub> -  $\varepsilon$  and t<sub>W0LMAX</sub> + t<sub>F</sub> -  $\varepsilon$ , respectively.

- **Note 18:**  $\delta$  in Figure 11 represents the time required for the pullup circuitry to pull the voltage on IO up from V<sub>IL</sub> to the input-high threshold of the bus master. The actual maximum duration for the master to pull the line low is t<sub>RLMAX</sub> + t<sub>F</sub>.
- **Note 19:** Current drawn from IO during the EEPROM programming interval. The pullup circuit on IO during the programming interval should be such that the voltage at IO is greater than or equal to V<sub>PUPMIN</sub>. If V<sub>PUP</sub> in the system is close to V<sub>PUPMIN</sub>, a low-impedance bypass of R<sub>PUP</sub>, which can be activated during programming, may need to be added.

**M/IXI/M** 

**Note 20:** Interval begins t<sub>REHMAX</sub> after the trailing rising edge on IO for the last time slot of the E/S byte for a valid Copy Scratchpad sequence. Interval ends once the device's self-timed EEPROM programming cycle is complete and the current drawn by the device has returned from I<sub>PROG</sub> to I<sub>L</sub>.

Note 21: Write-cycle endurance is degraded as  $T_A$  increases.

Note 22: Not 100% production tested; guaranteed by reliability monitor sampling.

Note 23: Data retention is degraded as TA increases.

**Note 24:** Guaranteed by 100% production test at elevated temperature for a shorter time; equivalence of this production test to the data sheet limit at operating temperature range is established by reliability testing.

**Note 25:** EEPROM writes can become nonfunctional after the data-retention time is exceeded. Long-term storage at elevated temperatures is not recommended; the device can lose its write capability after 10 years at +125°C or 40 years at +85°C.

#### **COMPARISON TABLE**

		LEGACY	VALUES		DS1972 VALUES				
PARAMETER	STANDARD SPEED (µs)		OVERDRIVE SPEED (µs)		STANDARD SPEED (µs)		OVERDRIVE SPEED (µs)		
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
tsLOT (including tREC)	61	(undefined)	7	(undefined)	65*	(undefined)	8*	(undefined)	
trstl	480	(undefined)	48	80	480	640	48	80	
tPDH	15	60	2	6	15	60	2	6	
tPDL	60	240	8	24	60	240	8	24	
twoL	60	120	6	16	60	120	6	15.5	

\*有意进行的修改;由于更改了1-Wire前端,需要更长的恢复时间。

注: 粗体数据不符合传统1-Wire产品规格。

**JS1972** 

#### 详细说明

概述

DS1972在坚固的iButton封装内包含了1024位的EEPROM、 8字节寄存器/控制页(用户最多可读/写7个字节)以及全功 能1-Wire接口。每片DS1972出厂时都带有激光刻入的64 位ROM注册码,以保证其唯一识别性和绝对可溯性。数 据按照1-Wire协议串行传输,只需要一条数据线和返回地 线。DS1972有一个称为暂存器的附加存储区,在向主存 储器或寄存器页写入数据时用作缓存器。数据首先被写入 暂存器,并可从这里回读。数据经过校验无误后,Copy Scratchpad命令将数据传送到最终存储器单元。DS1972 的应用包括门禁控制/停车计费表、工作流程跟踪、工具 管理、库存控制和保持/监测数据存储。用于和DS1972通 信的软件可从下列链接免费下载: <u>china.maxim-ic.com/</u> <u>ibutton</u>。

图1所示的方框图说明了DS1972主控单元与存储器部分的 关系。DS1972包括四个主要数据部件: 64位光刻ROM、 64位暂存器、四个32字节EEPROM页以及一个64位寄存 器页。

1-Wire协议的层次结构如图2所示, 主机必须首先发送如下七条ROM功能命令中的一条: Read ROM、Match ROM、Search ROM、Skip ROM、Resume、Overdrive-Skip ROM或Overdrive-Match ROM。在按照标准速率执行完成Overdrive-Skip ROM或Overdrive-Match ROM命令字节后,器件进入过驱动模式,随后的通信采用更高速率进行。与ROM功能命令有关的协议说明见图9。成功地执行了ROM功能命



图1. 方框图

令后,就可以进行存储器操作,主机可发出四条存储器 功能命令中的任一条。与存储器功能命令有关的协议说 明见图7。**所有数据读写时,都是低位在前**。



图2.1-Wire协议层结构

DS1972



图4. 1-Wire CRC发生器

#### 64位光刻ROM

每个DS1972都有一个唯一的64位ROM码,其中前8位是 1-Wire家族码,中间48位是唯一的序列号,最后8位是前 56位的循环冗余校验(CRC)码,详见图3所示。1-Wire CRC 校验码通过一个包括移位寄存器和XOR门的多项式发生 器产生,如图4所示。该多项式为:X<sup>8</sup> + X<sup>5</sup> + X<sup>4</sup> + 1。 有关1-Wire CRC校验码的更多信息请参考应用笔记27: 理解和运用Maxim <u>iButton产品中的循环冗余校验(CRC)</u>。 移位寄存器初始化时被清0。然后从家族码的最低有效位 开始,每次移入一位。当家族码的第8位被移入后,再移 入序列号。当序列号的最后一位也被移入时,移位寄存 器的值即为CRC码的值。继续移入8位CRC码后,移位寄 存器所有位归0。

# DS1972

### 1024位EEPROM iButton

#### 存储器访问

数据存储器和寄存器位于一个线性地址空间,如图5所示。 数据存储器和寄存器对读操作没有限制。DS1972的 EEPROM阵列共有18行,每行8字节。前16行被等分为4 个存储器页(每页32字节),这4页为主数据存储器,可以 通过设置寄存器行中相应的保护字节将每一页单独设置 成开放(无保护)、写保护或EPROM模式。最后两行包括 保护寄存器和保留字节。寄存器行包括4个保护控制字节、 1个复制保护字节、1个工厂预置字节和2个用户字节/厂商 ID字节。厂商ID可以是客户提供的标识码,用于帮助应 用软件识别与DS1972有关的产品。如需设置并注册定制 的厂商ID,请与工厂联系。最后一行为将来的应用所保 留,没有定义R/W功能,不能使用这些操作。 除EEPROM主阵列外,还包含一个8字节易失暂存器。向 EEPROM阵列写人数据包括两个步骤。首先,数据先写到 暂存器,然后被复制到主阵列。这就允许用户在将数据 复制到主阵列前先对写人暂存器的数据进行校验。器件 仅支持整行(8字节)复制操作。为保证暂存器中用于复制 操作的数据有效,Write Scratchpad命令提供的地址必须开 始于一行的边界处,而且暂存器必须写人8个完整的字节。

ADDRESS RANGE	TYPE	DESCRIPTION	PROTECTION CODES
0000h to 001Fh	R/(W)	Data Memory Page 0	—
0020h to 003Fh	R/(W)	Data Memory Page 1	—
0040h to 005Fh	R/(W)	Data Memory Page 2	—
0060h to 007Fh	R/(W)	Data Memory Page 3	—
0080h*	R/(W)	Protection-Control Byte Page 0	55h: Write Protect P0; AAh: EPROM Mode P0; 55h or AAh: Write Protect 80h
0081h*	R/(W)	Protection-Control Byte Page 1	55h: Write Protect P1; AAh: EPROM Mode P1; 55h or AAh: Write Protect 81h
0082h*	D082h*      R/(W)      Protection-Control Byte Page 2      55h: Write Protect P2; AAh: EPROM Mo 55h or AAh: Write Protect 82h		55h: Write Protect P2; AAh: EPROM Mode P2; 55h or AAh: Write Protect 82h
0083h*	R/(W)	Protection-Control Byte Page 3	55h: Write Protect P3; AAh: EPROM Mode P3; 55h or AAh: Write Protect 83h
0084h*	R/(W)	Copy Protection Byte	55h or AAh: Copy Protect 0080h:008Fh, and Any Write-Protected Pages
0085h	R	Factory Byte. Set at Factory.	AAh: Write Protect 85h, 86h, 87h; 55h: Write Protect 85h; Unprotect 86h, 87h
0086h	R/(W)	User Byte/Manufacturer ID	—
0087h	R/(W)	User Byte/Manufacturer ID	_
0088h to 008Fh	_	Reserved	_

图5. 存储器映射

保护控制寄存器决定执行Write Scratchpad命令时输入数据 如何被加载到暂存器。保护控制寄存器设置为55h (写保 护)时,输入的数据被忽略,位于目标地址的主存储器数 据被加载到暂存器。保护控制寄存器设置为AAh (EPROM 模式)时,输入数据与目标地址的主存储器数据进行逻辑 与,计算结果被加载到暂存器。保护控制寄存器的其它 任意设置值使相关存储器页处于不限制写操作的开放状 态。保护控制字节设置成55h或AAh时,该字节自身也受 写保护。保护控制字节设置成55h时并不阻止复制操作。 这就允许被写保护的数据在器件内部进行刷新(即用当前 数据重新编程)。

复制保护字节用于更高的安全级别,仅应在其它所有保 护控制字节、用户字节和写保护页被设置成最终值后才被 使用。如果复制保护字节置为55h或AAh,将阻止所有试 图向寄存器行和用户字节行复制的操作。此外,所有试 图向写保护的主存储器页复制的操作(即刷新)也被阻止。

#### 地址寄存器和传输状态

DS1972使用3个地址寄存器: TA1、TA2以及E/S(图6)。这 些寄存器在许多其它1-Wire器件中都很常见,但用法与 DS1972略有不同。寄存器TA1和TA2必须加载进行数据写 入或读出的目标地址。寄存器E/S是一个只读的传输状态 寄存器,用来校验写操作命令的数据完整性。E/S的E[2:0] 位加载Write Scratchpad命令所输入的T[2:0]位,每输入一 个数据字节加1。这实际上是一个8字节暂存器内部的字 节结束偏移计数器。E/S寄存器的第5位,称作PF,如果 暂存器数据因掉电而无效或主机发送的数据字节未能按 要求填满整个暂存器,则该位被置为逻辑1。为了使写入 暂存器数据有效,T[2:0]位必须为0,而且主机必须发送8 个数据字节。第3、4、6位没有定义功能,其读数总为0。 E/S寄存器的最高位,称为授权许可(AA),作为指示暂存 器数据已被复制到目标存储器地址的标志位,向暂存器 中写入数据将清除此标志位。

#### 带校验的写操作

向DS1972写人数据时,必须把暂存器用作中间存储器, 首先主机发送Write Scratchpad命令并指定目标地址,随后 发送要写人暂存器的数据。注意Copy Scratchpad命令必须 在达到8字节边界时执行,即目标地址的低3位(T2、T1、 T0)必须等于000b。如果T[2:0]是非0值,复制命令将被中 止。在一定条件下(见Write Scratchpad [0Fh]部分),主机将 在Write Scratchpad命令序列末尾接收到一个命令、地址 (实际发送的地址)和数据的反码CRC-16校验码。收到该 CRC校验码后,主机将其与自己的计算结果进行比较,判

BIT #	7	6	5	4	3	2	1	0
TARGET ADDRESS (TA1)	Τ7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	TO
TARGET ADDRESS (TA2)	T15	T14	T13	T12	T11	T10	Т9	T8
ENDING ADDRESS WITH DATA STATUS (E/S) (READ ONLY)	AA	0	PF	0	0	E2	E1	E0

图6. 地址寄存器

DS1972

断通信是否成功,并决定是否继续执行Copy Scratchpad命 令。如果主机没有接收到CRC-16码,主机应发送一条 Read Scratchpad命令来验证数据的完整性。在回送暂存器 数据前,DS1972先重复目标地址TA1和TA2,并发送E/S 寄存器值。如果PF标志位置位,说明数据未能正确送达 暂存器或者上一次写暂存器后发生过掉电故障。这样主 机就无需继续读入数据,而可以重新开始向暂存器写入 数据。类似地,如果AA标志位置位,同时PF标志位清零,则说明器件未能认出Write Scratchpad命令。

如果一切正常,两个标志位均被清零。此时主机即可继续读取和验证每个数据字节。主机完成数据校验后,就可发送例如Copy Scratchpad命令。此命令之后必须紧随三个地址寄存器TA1、TA2和E/S中的数据。主机应通过读暂存器获取这些寄存器的内容。

#### 存储器功能命令

存储器功能流程图(图7)说明了访问DS1972存储器所需要的协议。存储器功能示例部分给出了一个如何利用这些功能写人和读取数据的示例。主机和DS1972可在标准速率(默认值,OD=0)或高速模式(OD=1)下通信。如没有明确设置成高速模式,DS1972默认以标准速率通信。

#### Write Scratchpad [0Fh]

Write Scratchpad命令适用于数据存储器和寄存器页中的可写地址。为了保证暂存器中的数据能够被正确复制到存储器阵列中,用户必须保证Write Scratchpad命令中的8个数据字节开始于一个有效行边界处。Write Scratchpad命令接受无效地址和不完整的存储器行,但后续的Copy Scratchpad命令将被阻止。

发出Write Scratchpad命令后, 主机必须首先发送2个字节的目标地址, 接着发送要写入暂存器的数据。写入暂存

### 1024位EEPROM <u>i</u>Button

器的数据起始字节偏移量为T[2:0]。E/S的E[2:0]位加载起 始字节偏移量,后面每收到一个数据字节加1。E[2:0]最终 结果为最后被写入暂存器的完整字节的偏移量。仅接受 完整数据字节。

当执行Write Scratchpad命令时,DS1972内部的CRC发生器 (图13)计算整个数据流的CRC校验码,数据流起始于命令 代码,终止于主机发送的最后一个数据字节。该CRC校 验码由CRC-16多项式生成,计算时首先清除CRC发生器, 然后顺序移入Write Scratchpad命令的命令代码(0Fh)、目标 地址(TA1和TA2)以及所有数据字节。要注意的是,CRC-16 计算时使用的是由主机实际发送的TA1、TA2和数据字节。 主机可在任意时间终止Write Scratchpad命令。但如果写入 数据达到暂存器上限(E[2:0] = 111b),主机可发送16个读 时隙并收到DS1972产生的CRC校验码。

如果Write Scratchpad命令试图对写保护区域进行写操作, 暂存器将加载存储器原有的数据,而不是主机发送的数据。类似地,如果目标地址页为EPROM模式,暂存器加载的则是主机发送的数据与存储器原有数据逻辑与的结果。

#### Read Scratchpad [AAh]

Read Scratchpad命令可以用来校验目标地址和暂存器数据 的完整性。主机发送命令代码后开始读取数据。开头的2 个字节是目标地址,下一个字节是结束偏移量/数据状态 字节(E/S),接着是暂存器数据,这些数据可能与主机发 送的原始数据有所不同。当目标地址位于寄存器页或者 处于写保护或EPROM模式页时,这一点尤其重要。详细 信息见*Write Scratchpad [0Fh]*部分。主机应先读完暂存器 中所有数据(E[2:0] - T[2:0] + 1个字节),然后就可以收到 反码的CRC,该CRC码根据DS1972发送的数据产生。如 果主机在收到CRC码后继续读取数据,得到的所有数据 均为逻辑1。



图7a. 存储器功能流程图

DS1972



图7b. 存储器功能流程图(续)



#### Copy Scratchpad [55h]

Copy Scratchpad命令用来将暂存器中的数据复制到可写的 存储器区域,发出Copy Scratchpad命令后,主机必须提 供一个3字节的授权模板,该模板应该通过前一个Read Scratchpad命令获得。该3字节模板数据必须与三个地址寄 存器(依次为TA1、TA2、E/S)中的数据完全匹配。如果模 板匹配、目标地址有效、PF标志位未被置位并且目标存 储器没有复制保护,则AA标志位置位,开始执行复制操 作。暂存器中的8字节数据全部被复制到目标存储器。器 件内部数据传输的时间为tpROG,在此期间1-Wire总线上 的电压必须保证不低于2.8V。数据复制完成后会发送一组 "0"和"1"交替的信号,直到主机发送复位脉冲为止。如 果PF标志位被置位或目标存储器处于复制保护模式,则不 会执行复制操作而且AA标志位不会置位。

如果复制命令由于掉电或者其它原因而中断, 主机将读 取FFh字节的固定字符串, 直到发送1-Wire复位脉冲为止。 这种情况下, 目标存储器可能未完全设置, 需要重复一次 Write Scratchpad和Copy Scratchpad命令, 以保证EEPROM 的正确设置。设计在间断接触环境中写DS1972的应用软 件时, 需要特别注意。

#### Read Memory [F0h]

1-Wire总线系统

Read Memory命令通常用于从DS1972读取数据。发出命令 后,主机需要提供2个字节的目标地址。在这2个字节之 后,主机开始读取起始于目标地址的数据,可连续读至 地址008Fh处。如果主机再继续进行读操作,则读取结果 将是逻辑1。器件内部的TA1、TA2、E/S以及暂存器内容 不受Read Memory命令影响。

1-Wire总线是一个具有一台单总线的主机和一台或多台从 机设备的系统。在所有的情况下,DS1972都只能作为从 机设备来使用。总线主机是一个典型的微控制器。关于 该总线系统的讨论分为三个部分:硬件配置、传输流程和1-Wire信令(信号类型和时序)。1-Wire协议规定总线的收发按照特殊时隙下的总线状态进行,由总线主机发出的同步脉冲下降沿初始化。

#### 硬件配置

1-Wire总线只定义了一根数据线,因此总线上的每个设备 能够在适当时刻驱动总线是非常重要的。为了实现此目 的,挂接在1-Wire总线上的所有设备都必须采用漏极开路 或三态输出。DS1972的1-Wire端口为漏极开路,内部等效 电路见图8。

多点总线由连接了多个从机设备的1-Wire总线组成。DS1972 分别支持15.4kbps (最大值)的标准通信速率和125kbps (最 大值)的高速通信速率。注意传统的1-Wire产品分别支 持16.3kbps的标准通信速率和142kbps的高速通信速率。 DS1972速率略有降低,原因是为增强1-Wire物理接口对噪 声的抑制而增加了恢复时间。上拉电阻的阻值主要由网 络的大小和负载条件决定。DS1972在任何速度下运行都 需要一个2.2kΩ (最大值)的上拉电阻。

1-Wire总线的空闲状态为高电平。如果由于某种原因需暂 停通信,若还需要恢复通信的话,总线必须保持在空闲 状态。如果未设置为空闲状态,并且总线处于低电平的 时间超过16µs (高速模式)或者120µs (标准模式),总线上 的一个或多个器件将被复位。

传输流程

通过1-Wire端口访问DS1972的协议如下:

- 初始化
- ROM功能命令
- 存储器功能命令
- 传输/数据

**M/XI/M** 



1024位EEPROM iButton



图8. 硬件配置

初始化

1-Wire总线上的所有数据传输都以初始化过程开始。初始 化过程包括总线主机发送一个复位脉冲,各从机随后发 送应答脉冲。应答脉冲让总线主机得知DS1972在线并且 准备就绪。更多信息请参见1-Wire信令部分。

#### 1-Wire ROM功能命令

一旦总线主机检测到一个应答脉冲,便可发送DS1972支 持的七个ROM功能命令中的任一个。所有的ROM功能命 令长度均为8位。下面列出了所有的这些命令(参考图9中 的流程图)。

#### Read ROM [33h]

Read ROM命令允许总线主机读取DS1972的8位家族码、 唯一的48位序列号和8位CRC校验码。此命令适用于总线 上仅有一个从机的情况。如果总线上连接了多个从机设 备,当所有从机试图同时发送数据时,将会发生数据冲 突(漏极开路输出产生一个线与的结果),导致主机收到的 家族码和48位序列号与CRC校验码不匹配。

#### Match ROM [55h]

Match ROM命令后面跟随一个64位ROM注册码,允许总 线主机寻址多点总线上的一个特定DS1972。只有与该64 位ROM注册码完全匹配的DS1972才会对后面的存储器功 能命令进行响应。其它所有从机均等待下一个复位脉冲。 这条命令既适用于单从机总线系统,也适用于多从机总 线系统。

#### Search ROM [F0h]

DS1972

系统刚启动时,总线主机可能并不知道1-Wire总线上挂接 的器件数量及它们的注册码。主机可利用总线的线与特 性,采用排除法来识别总线上所有从机的注册码。针对 注册码的每一位、从最低有效位开始、总线主机都发送 三个时隙。在第一个时隙,每个参与搜索的从机都输出 各自注册码位的原码。在第二个时隙,每个参与搜索的 从机都输出各自注册码位的补码值。在第三个时隙,主 机写入所选位的原码。所有与由主机写入的该位不匹配 的从机都不再参加搜索。如果主机两次读到的值均是0, 则说明从机该位的两个状态都存在。总线主机通过写入 的状态值来选择搜索ROM码树的不同分支。经过一次完 整搜索过程,总线主机即可知道某个从机的注册码。另 外的搜索过程可以识别其余从机的注册码。详细讨论请 参考应用笔记187: 1-Wire搜索算法,其中包括一个示例。

#### Skip ROM [CCh]

在单从机总线系统中,总线主机可使用此命令访问存储 器而不需要提供64位ROM码,从而节省了时间。如果总 线上不止一个从机,在Skip ROM命令后发送读命令时, 会因多个从机同时发送数据而导致数据冲突(漏极开路输 出下拉将产生一个线与结果)。

13



图9a. ROM功能流程图



图9b. ROM功能流程图(续)



#### Resume [A5h]

为了最大程度提高多点环境中的数据吞吐率,系统提供 了Resume命令。此命令检查RC位的状态,如果置位,则 直接把控制权交给存储器功能命令,与Skip ROM命令类 似。RC的置位只能通过成功地执行Match ROM、Search ROM或Overdrive-Match ROM命令来实现。一旦RC置位, 即可利用Resume命令重复访问此器件。访问总线上的其 它器件会清除RC位,以防止两个或更多的从机同时响应 Resume命令。

#### Overdrive-Skip ROM [3Ch]

在一个单从机总线上使用该命令时,主机不需要提供64 位的ROM码就可以访问存储器功能,从而节省了时间。 与通常的Skip ROM命令不同,Overdrive-Skip ROM命令将 DS1972设置为高速模式(OD = 1)。该命令后的所有通信均 为高速模式,直到有一个最短持续时间为480µs的复位脉 冲将总线上的所有器件复位成标准速率(OD = 0)。

如果在一个多点总线上发送该命令,则总线上所有支持 高速模式的器件都被设置成高速模式。随后,为了寻址 特定的高速模式器件,必须发出一个高速模式的复位脉 冲,接着运用Match ROM或Search ROM命令。这样能够 加速搜索过程。如果总线上有多个支持高速模式的从机, 而且Overdrive-Skip ROM命令后跟着一条读命令,会因多 个从机同时发送数据而产生数据冲突(漏极开路输出下拉 将产生一个线与结果)。

#### Overdrive-Match ROM [69h]

通过Overdrive-Match ROM命令,后接以高速模式发送的 64位ROM码,能够使总线主机在多点总线上访问一个特 定的DS1972,同时将其设置成高速模式。只有与该64位 ROM地址码正确匹配的DS1972才会对后续的存储器功 能命令做出响应。已经被前面的Overdrive-Skip ROM或 Overdrive-Match ROM命令成功设置成高速模式的从机将继 续保持高速模式。所有支持高速模式的从机在下一个持续 时间最小为480µs的复位脉冲后回到标准速率。Overdrive-Match ROM命令适用于总线上有单个或多个器件的情况。 1-Wire信令

DS1972需要严格的协议来保证数据完整性。该协议在一 根线上定义了四种类型的信号:带复位脉冲和应答脉冲 的复位序列、写0、写1和读数据。除应答脉冲外,总线 主机发出其它所有信号的下降沿。DS1972能以标准速度 和高速两种模式通信。如果没有明确设置为高速模式, DS1972就以标准速度通信。在高速模式下,所有波形均 采用快速定时。

从空闲状态唤醒时,1-Wire总线电压需要从V<sub>PUP</sub>降到V<sub>TL</sub> 门限电压以下。从工作状态返回空闲状态时,电压需要 从V<sub>ILMAX</sub>上升至V<sub>TH</sub>门限电压以上。电压上升时间在图10 中用ε表示,持续时间取决于所使用的上拉电阻(R<sub>PUP</sub>)和 1-Wire网络的附加电容。DS1972根据V<sub>ILMAX</sub>电压判断逻辑 电平,不会触发任何事件。

图10所示是开启一次与DS1972通信所需的初始化过程。 复位脉冲后的应答脉冲表明DS1972已经准备就绪,只要 收到正确的ROM和存储器功能命令,即可接收数据。如 果总线主机在下降沿采用摆率控制,必须将线上的电平拉 低并保持t<sub>RSTL</sub> + t<sub>F</sub>的时间,以补偿边沿。高速模式下若 t<sub>RSTL</sub>持续480µs或更长时间,可将从机恢复到标准速度。 如果DS1972处于高速模式并且t<sub>RSTL</sub>不大于80µs,则其仍 保持高速模式。如果器件处于高速模式,t<sub>RSTL</sub>**介于**80µs 和480µs之间,器件将复位,通信速率不确定。

总线主机释放总线后进入接收模式。此时1-Wire总线电平 被上拉电阻或DS2482-x00或DS2480B驱动器等有源电路上 拉至V<sub>PUP</sub>。当电平高于门限V<sub>TH</sub>时,DS1972等待t<sub>PDH</sub>时间, 然后通过将总线电平拉低并保持t<sub>PDL</sub>时间,来发送一个应 答脉冲。为了检测应答脉冲,主机必须在t<sub>MSP</sub>时间检测 1-Wire总线的逻辑状态。

t<sub>RSTH</sub>窗口时间必须至少等于t<sub>PDHMAX</sub>、t<sub>PDLMAX</sub>与t<sub>RECMIN</sub>的总和。一旦t<sub>RSTH</sub>结束,DS1972即可开始数据通信。在 一个混和设备组成的网络中,为了兼容其它1-Wire设备, t<sub>RSTH</sub>在标准速度下最小应为480µs,在高速模式下最小应 为48µs。



图10. 初始化过程:复位和应答脉冲

#### 读/写时隙

主机到从机

与DS1972的数据通信在时隙内进行,每个时隙传输一位。 数据在写时隙由总线主机传输到从机,数据在读时隙由 从机传输到主机。图11给出了写时隙和读时隙的定义。

所有通信均以主机拉低数据线开始,当1-Wire总线上的电 压降至门限电压V<sub>TL</sub>以下时,DS1972启动内部定时发生器, 在写时隙时确定何时采样数据线,在读时隙时确定数据 有效的时间。

对于**写1**时隙,数据线上的电压必须在写1低时间 $t_{W1LMAX}$ 结束前高于门限电压 $V_{TH}$ 。对于**写0**时隙,数据线上的电压在写0低时间 $t_{W0LMIN}$ 结束前必须保持低于门限电压 $V_{TH}$ 。为了实现最可靠的通信,数据线上的电压在整个 $t_{W0L}$ 或 $t_{W1L}$ 时间窗口内都不应超过 $V_{ILMAX}$ 。电压超过 $V_{TH}$ 门限后,DS1972在进行下一个时隙前需要一个恢复时间 $t_{REC}$ 。

#### 从机到主机

读数据时隙在开始时与写1时隙类似。数据线上的电压在 读低时间t<sub>RI</sub>结束前必须保持低于V<sub>TI</sub>。在t<sub>RI</sub>窗口,应答0 时,DS1972开始拉低数据线,其内部定时发生器决定何 时结束下拉,并且电平重新开始升高。应答1时,DS1972 并不保持数据线的低电平,t<sub>RL</sub>一结束,电平即开始上升。 主机采样窗口( $t_{MSRMIN}$ 至 $t_{MSRMAX}$ )由 $t_{RL}$ +  $\delta$ (上升时间)和 DS1972内部定时发生器决定, 主机必须在采样窗口内执 行数据线读操作。为实现最可靠的通信,tRL在允许范围 内应尽量短, 主机应该在接近但不晚于t<sub>MSRMAX</sub>的时间读 取数据。从数据线读取数据后, 主机必须等待直至tsi or 结束。这确保了DS1972在下一个时隙准备就绪前有足够 的恢复时间t<sub>REC</sub>。需注意的是,这里指定的t<sub>REC</sub>仅适用于 1-Wire总线上只接一个DS1972的情况。对于多点配置,为 了适应其它1-Wire器件的输入电容,应延长tREC。另外, 还可使用DS2482-x00或DS2480B等1-Wire总线驱动器,在 1-Wire恢复时间内进行有源上拉。



图11. 读/写时序图

改善网络性能(切换点滞回)

在1-Wire环境中,线路端接只有在总线主机(1-Wire驱动器)控制的短时间内才有可能。因此,1-Wire网络极易受到各种来源的噪声干扰。由于网络的物理尺寸和拓扑结构不同,从端点或支路节点反射的信号可能在某种程度上相互加强或抵消。这些反射信号在1-Wire通信线路上表现为毛刺或振铃。从外部耦合到1-Wire线路上的噪声也能导致信号毛刺的产生。在一个时隙上升沿产生的毛刺会导致从机与主机失去同步,继而导致对Search ROM命令失去反应,或导致从机特定功能命令的中止。为了实现更好的网络性能,DS1972使用了一种新的1-Wire前端,降低了其对噪声的敏感度。

DS1972的1-Wire前端与传统的从机器件相比有3点特性不同。

- 在电路中附加了一个低通滤波器来检测时隙开始时的 下降沿,这降低了对高频噪声的敏感度。高速模式下 不使用此附加滤波器。
- 在低到高的开关门限V<sub>TH</sub>处设有一个滞回,如果有一个 负毛刺低于V<sub>TH</sub>但还没有低于V<sub>TH</sub>-V<sub>HY</sub>,将不会被承认 (图12的示例A)。滞回在任何1-Wire速度模式下均有效。
- 3) 由上升沿保持关闭时间t<sub>REH</sub>定义了一个时间窗口,在该时间窗口内即使毛刺低于V<sub>TH</sub> V<sub>HY</sub>也会被忽略(图12的示例B,t<sub>GL</sub> < t<sub>REH</sub>)。大的压降或穿过V<sub>TH</sub>门限后延续时间超出t<sub>REH</sub>窗口的毛刺则无法滤除,会被当作一个新时隙的开始(图12的示例C,t<sub>GL</sub> ≥ t<sub>REH</sub>)。

只有在电气特性中指明参数V<sub>HY</sub>和t<sub>REH</sub>的器件使用了改进的1-Wire前端。

#### 生成CRC码

DS1972

DS1972有两种不同类型的CRC码。一种为8位CRC,存储 在64位ROM的最高有效字节中。总线主机能根据64位 ROM码的前56位计算出该CRC码,并将其与存储在 DS1972中的值进行比较,判断ROM数据是否接收无误。 计算该CRC校验码的等效多项式为: X<sup>8</sup> + X<sup>5</sup> + X<sup>4</sup> + 1。 接收到的8位CRC为原码(不取反)形式。该值在工厂被计 算并光刻写入ROM中。

另一种CRC码为16位,采用标准的CRC-16多项式函数X<sup>16</sup> + X<sup>15</sup> + X<sup>2</sup> + 1产生。该CRC校验码用来对读写暂存器时 传输的数据进行快速校验。与8位CRC校验码相比,16位 CRC校验码总是以反码的形式传输。DS1972 <u>i</u>Button内部的 CRC发生器(图13)计算一个新的16位CRC校验码,如命令 流程图(图7)所示。总线主机通过比较从从机读取的CRC校 验码和利用接收数据计算出的CRC校验码,据此来决定是 否继续某一操作还是重新读取CRC码有误的数据部分。

在Write Scratchpad命令中,要生成CRC校验码,首先清空 CRC发生器,然后移入命令代码、目标地址TA1和TA2、 以及总线主机发送的所有数据字节。DS1972只有在E[2:0] = 111b时才发送CRC校验码。



图12. 噪声抑制示意图



图13. CRC-16硬件说明及多项式

在Read Scratchpad命令中,要生成CRC校验码,首先清空 CRC发生器,然后移入命令代码、目标地址TA1和TA2、 E/S字节以及DS1972发送的暂存器数据。DS1972只有在连 续读取暂存器数据直到结尾时才发送CRC校验码。有关 生成CRC校验码的更多信息请参考应用笔记27。

#### 具体命令1-Wire通信协议—符号表

符号	说明
10 -	אר איז
RST	主机产生的1-Wire复位脉冲。
PD	从机产生的1-Wire在线应答脉冲。
Select	满足ROM功能协议的命令和数据。
WS	"Write Scratchpad"命令。
RS	"Read Scratchpad"命令。
CPS	"Copy Scratchpad"命令。
RM	"Read Memory"命令。
TA	目标地址TA1、TA2。
TA-E/S	目标地址TA1、TA2,带E/S字节。
<8-T[2:0] bytes>	对于给定的目标地址,根据需要传送尽可能多的字节,直到暂存器末端。
<data eom="" to=""></data>	根据需要传送尽可能多的数据字节,直到存储器末端。
CRC-16	传送反相CRC-16。
FF Loop	不确定循环,主机读取FF字节。
AA Loop	不确定循环,主机读取AA字节。
Programming	数据传送至EEPROM;在此期间,1-Wire总线不允许任何其它操作。

具体命令1-Wire通信协议——彩色编码

Master to Slave	Slave to Master Programming	
		1-Wire通信示例
Write Scratchpad (Can RST PD Select WS T,	not Fail) A <8-T[2:0] bytes> CRC-16 FF Loop	
Read Scratchpad (Can RST PD Select RS T/	not Fail) A-E/S <8-T[2:0] bytes> CRC-16 FF Loop	
Copy Scratchpad (Suc RST PD Select CPS <sup>-</sup>	<b>cess)</b> A-E/S Programming AA Loop	
Copy Scratchpad (Inva RST PD Select CPS <sup>-</sup>	lid Address or PF = 1 or Copy Protected) A-E/S FF Loop	
Read Memory (Succes	<b>s)</b> A <data eom="" to=""> FF Loop</data>	
Read Memory (Invalid RST PD Select RM T	Address) A FF Loop	

存储器功能示例

写入存储器第1页的前8个字节,读整个存储器。

总线上只有单个DS1972与主机连接,通信过程如下所示:

MASTER MODE	DATA (LSB FIRST)	COMMENTS		
Тх	(Reset)	Reset pulse		
Rx	(Presence)	Presence pulse		
Тx	CCh	Issue "Skip ROM" command		
Тx	0Fh	Issue "Write Scratchpad" command		
Tx	20h	TA1, beginning offset = 20h		
Тx	00h	TA2, address = <u>00</u> 20h		
Тx	<8 Data Bytes>	Write 8 bytes of data to scratchpad		
Rx	<2 Bytes CRC-16>	Read CRC to check for data integrity		
Тx	(Reset)	Reset pulse		
Rx	(Presence)	Presence pulse		
Тx	CCh	Issue "Skip ROM" command		
Тх	AAh	Issue "Read Scratchpad" command		
Rx	20h	Read TA1, beginning offset = 20h		
Rx	00h	Read TA2, address = $\underline{00}$ 20h		
Rx	07h	Read E/S, ending offset = 111b, AA, PF = 0		
Rx	<8 Data Bytes>	Read scratchpad data and verify		
Rx	<2 Bytes CRC-16>	Read CRC to check for data integrity		
Тx	(Reset)	Reset pulse		
Rx	(Presence)	Presence pulse		
Tx	CCh	Issue "Skip ROM" command		
Tx	55h	Issue "Copy Scratchpad" command		
Tx	20h	TA1		
Тx	00h	TA2 (AUTHORIZATION CODE)		
Тх	07h	E/S		
<u> </u>	<1-Wire Idle High>	Wait tPROGMAX for the copy function to complete		
Rx	AAh	Read copy status, AAh = success		
Тx	(Reset)	Reset pulse		
Rx	(Presence)	Presence pulse		
Tx	CCh	Issue "Skip ROM" command		
Тх	F0h	Issue "Read Memory" command		
Tx	00h	TA1, beginning offset = 00h		
Тх	00h	TA2, address = <u>00</u> 00h		
Rx	<144 Data Bytes>	Read the entire memory		
Тх	(Reset)	Reset pulse		
Rx	(Presence)	Presence pulse		

#### 封装信息

如需最近的封装外形信息和焊盘布局,请查询china.maxim-ic.com/packages。请注意,封装编码中的"+"、"#"或"-"仅表示RoHS状态。 封装图中可能包含不同的尾缀字符,但封装图只与封装有关,与RoHS状态无关。

封装类型	封装编码	文档编号
F3 <u>i</u> Button	IB+3NT	<u>21-0252</u>
F5 <u>i</u> Button	IB+5NT	<u>21-0266</u>

M/IXI/M

修订り	カ史
-----	----

DS1972

修订号	修订日期	说明	修改页
0	4/06	最初版本。	
1	8/06	UL#913条目由"符合UL#93 (第四版)标准(申请中)"更改为"设计满足UL#93 (第四版) 标准"。	1, 2
2	8/09	从 <u>iButton共性</u> 部分中,删除UL#913条目。	1
		在定购信息表中,将RoHS封装更改为无铅(Pb)封装。	1
3	4/10	在 <i>Electrical Characteristics</i> 表中, V <sub>TLMIN</sub> 由0.46V改为0.5V。	2
		在Absolute Maximum Ratings中,存储温度更改为-55°C至+125°C;在Electrical Characteristics表中,根据V <sub>PUP</sub> 改变V <sub>TH</sub> 、V <sub>TL</sub> ,且将数据保持时间更改为在85°C下可保持 至少40年;增加数据保持规范的注释:"EEPROM writes can become nonfunctional after the data-retention time is exceeded. Long-term storage at elevated temperatures is not recommended; the device can lose its write capability after 10 years at +125°C or 40 years at +85°C."。	2, 3
		在 <i>Electrical Characteristics</i> 表中, V <sub>ILMAX</sub> 规格由0.3V改为0.5V;从t <sub>W1LMAX</sub> 规格中删除ε; 为t <sub>W0L</sub> 规格增加注释17;更新 <i>Electrical Characteristics</i> 表注释17和18;修正注释20。	2, 3
		在图11写0时隙中增加ε。	18
		增加封装信息表。	22
		生成新版数据资料。	所有页

### Maxim北京办事处

北京 8328信箱 邮政编码 100083 免费电话: 800 810 0310 电话: 010-6211 5199 传真: 010-6211 5299

Maxim不对Maxim产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利许可。Maxim保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。

Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600 \_

\_\_ 23